Search Notes



Application/Co	ntrol No.	Applicant(s)/Patent Reexamination	under
10/620,301		KLOTH ET AL.	
Examiner		, Art Unit	
A UT O DATE	•	0010	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
370	229-36	3/30/07	P		
	389				
·····	401				
yod	ated o	een			
•					
370	412	1/20101	M		
	428)	-1		
	419	V			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					
···					

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
sam	con.	lptedm	Han	
ahm		7/10/17	Du	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)					
	DATE	EXMR			
East	3/15/1	P			
	·				
		•			